C1s→π*共鳴における OCS 分子からの

解離イオンと S2p 光電子のベクトル相関

(高エネ機構・物構研¹、東大院理²)○山﨑優一¹、寺本高啓²、足立純一¹、柳下明^{1,2}

【序】 空間的に平均化された情報に対して、分子の配向を規定した物理量の観測は系の立 体ダイナミクスについてはるかに詳細な理解を与える。光イオン化過程についても、分子座 標系における光電子の角度分布 (Molecular-Frame Photoelectron Angular Distributions: MF-PAD) 測定法の確立によって、第一原理計算と直接比較しうる連続状態の波動関数形に関する理解 が得られている[1]。さらに、MF-PAD はイオン化状態における分子の対称性低下の影響も鋭 敏に反映するため、数 fs でおこる分子構造の変化に関する情報も得られると期待される。OCS 分子の Cls→π*励起状態においては、分子構造の屈曲を引き起こす Renner-Teller 効果の影響 が知られており[2]、本研究では OCS の Cls→π*励起状態における分子構造の変形が MF-PAD に与える影響を明らかにすることを目的とした。

【実験】 高輝度の直線偏光軟 X 線が得られる Photon Factory の BL2C にて、同時計測運動 量画像分光装置 (Coincidence Velocity-map Imaging Spectrometer: CO-VIS) を用いて実験を行っ た。CO-VIS の概念図を図1に示す。分子線として導入した OCS に放射光を照射することで、 S2p 光電子 (K.E. ~ 117 eV) と Auger 崩壊を経た解離生成物 (K.E. ~ 10 eV) を測定した。CO-VIS はイオン化領域にかけられた平行均一静電場によって電子は図1の左側へ、イオンは右側へ と引き出される構造になっている。放出電子と解離イオンの時間相関を記録し、記録された イベントの中から S2p 光電子と解離イオンの対 (CO⁺と S⁺) に対して、 $e^--CO^+-S^+$ の三重コイ

ンシデンス信号を 解析することで、 解離イオンの放出 方向を規定した PADを得た。放射 光のエネルギーを C1s $\rightarrow \pi^*$ 共鳴 (hv= 288.2 eV)および非 共鳴 (hv = 287.7 eV)の場合とで



図1 同時計測運動量画像分光装置(CO-VIS)の概略図

MF-PAD を測定し比較した。

【結果と考察】 図2に、偏光面内における非共鳴光((a), (b))およびCls→π*共鳴光((c), (d)) によるS2p MF-PAD をそれぞれ示す。図2はCO⁺が左側に、S⁺が右側に観測された場合のS2p 光電子の角度分布を表しており、実線は 10 次までの Legendre 関数でフィッティングした結果である。また、(a), (c)および(b), (d)はそれぞれ、分子軸と偏光ベクトルが平行な場合(平行遷移)および垂直な場合(垂直遷移)の
遷移に対応する。

図 2 (a), (b)の非共鳴光の結果は、平行 および垂直遷移いずれも S 側に電子が放 出される角度分布を示している。OCS の S2p 光電子の MF-PAD に関しては、より 低いエネルギー領域(*hv* = 174.3 ~ 198.3 eV)において Golovin らによって測定さ れている[3]が、本研究の非共鳴光による PAD の定性的な特徴は彼らの結果と一 致している。

一方、Cls→π*共鳴エネルギーにおけ る垂直遷移(図 2(d))に関しては、非共 鳴光の場合(図 2(b))と比べ強度が大き く増大している。さらに、その放出電子 角度分布は、大きく異なる形状が得られ た。なお、平行遷移においては、Cls→ π*励起が起こらないため、S2p 電子の直 接イオン化のみの寄与となり、非共鳴光 による MF-PAD (図 2 (a)) と比べほとん ど変化が認められていない。図3(b)に示 す通り、垂直遷移においては、Cls→π* 励起状態を経由した(参与型)共鳴 Auger 過程が PAD の形状を変化させると考え られる。さらに、解離生成物の放出角度 分布に対する非対称パラメータβは-0.4 であり、Cls→π*励起状態における分子 構造の屈曲の影響も垂直遷移に対する PAD 形状に関与していると考えられる。

【参考文献】

[1] A. Yagishita, K. Hosaka, and J. Adachi, J. *Electron. Spectrosc. Relat. Phenom.* 142 (2005) 295.

[2] J. Adachi, N. Kosugi, E. Shigemasa, andA. Yagishita, *J. Chem. Phys.* **107** (1997) 4919.



図 2 非共鳴光 ((a), (b)) および共鳴光 ((c), (d)) による OCS 分子の S2p MF-PAD。(a)~(c)は強度を 1.5 倍して表示してある。



図 3 (a)非共鳴光および(b)共鳴光を照射した際の イオン化過程。非共鳴光では S2p 電子が直接イオ ン化するのに対し、共鳴光ではπ*励起状態を経由 した共鳴 Auger 過程が起こる。

[3] A. V. Golovin, J. Adachi, S. Motoki, M. Takahashi, and A. Yagishita, J. Phys. B 38 (2005) 3755.